**PATENT** 

Docket No.: 60188-777

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Customer Number: 20277

Takefumi YOSHIKAWA

Confirmation Number:

Serial No.:

Group Art Unit:

Filed: February 20, 2004

Examiner:

For:

DATA TRANSMITTING/RECEIVING DEVICE

# CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop CPD Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicant hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. JP 2003-064376, filed on March 11, 2003.

cited in the Declaration of the present application. A certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

Michael E. Fogarty Registration No. 36,139

600 13<sup>th</sup> Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 MEF:gav Facsimile: (202) 756-8087

Date: February 20, 2004

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

McDermott, Will & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月11日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-064376

[ST. 10/C]:

[JP2003-064376]

出 願 人 Applicant(s):

松下電器産業株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 7月25日





【書類名】

特許願

【整理番号】

2037640131

【提出日】

平成15年 3月11日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H04L 7/033

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

吉河 武文

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【氏名又は名称】

松下電器產業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100077931

【弁理士】

【氏名又は名称】

前田 弘

【選任した代理人】

【識別番号】

100094134

【弁理士】

【氏名又は名称】 小山

廣毅

【選任した代理人】

【識別番号】

100110939

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹内 宏

【選任した代理人】

【識別番号】

100110940

【弁理士】

【氏名又は名称】 嶋田

高久

【選任した代理人】

【識別番号】 100113262

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹内 祐二

【選任した代理人】

【識別番号】 100115059

【弁理士】

【氏名又は名称】 今江 克実

【選任した代理人】

【識別番号】 100115691

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤田 篤史

【選任した代理人】

【識別番号】 100117581

【弁理士】

【氏名又は名称】 二宮 克也

【選任した代理人】

【識別番号】 100117710

【弁理士】

【氏名又は名称】 原田 智雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100121500

【弁理士】

【氏名又は名称】 後藤 高志

【選任した代理人】

【識別番号】 100121728

【弁理士】

【氏名又は名称】 井関 勝守

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014409

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0217869

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】 データ送受信装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 受信した第1のシリアルデータを第1のパラレルデータに変 換して出力するシリアルパラレル変換回路と、

前記第1のパラレルデータ及び外部から入力される第2のパラレルデータのい ずれか一方を選択して出力するデータ選択回路と、

前記データ選択回路が出力する前記第1のパラレルデータ又は前記第2のパラ レルデータを送信用の第2のシリアルデータに変換して出力するパラレルシリア ル変換回路とを備えていることを特徴とするデータ送受信装置。

【請求項2】 前記パラレルシリアル変換回路は、前記データ選択回路が前 記第1のパラレルデータを選択する場合に、前記シリアルパラレル変換回路と同 期して動作することを特徴とする請求項1に記載のデータ送受信装置。

【請求項3】 第1のクロック信号と前記第1のシリアルデータとを受け、 前記第1のクロック信号を調整して前記第1のシリアルデータと同期した第2の クロック信号を出力するクロック調整回路をさらに備え、

前記シリアルパラレル変換回路は前記第2のクロック信号と同期して動作する ことを特徴とする請求項1に記載のデータ送受信装置。

【請求項4】 前記第1のクロック信号及び前記第2のクロック信号のいず れか一方を選択して前記パラレルシリアル変換回路に入力するクロック選択回路 をさらに備え、

前記クロック選択回路は、前記データ選択回路が前記第1のパラレルデータを 選択する場合には前記第2のクロック信号を選択し、前記データ選択回路が前記 第2のパラレルデータを選択する場合には前記第1のクロック信号を選択するこ とを特徴とする請求項2に記載のデータ送受信装置。

【請求項5】 受信した第1のシリアルデータを第1のパラレルデータに変 換して出力するシリアルパラレル変換回路と、

第2のパラレルデータを出力するデータ処理回路と、

前記データ処理回路の動作を停止する制御回路と、

前記第1のパラレルデータ及び前記第2のパラレルデータのいずれか一方を選択して出力するデータ選択回路と、

前記データ選択回路が出力する前記第1のパラレルデータ又は前記第2のパラレルデータを送信用のシリアルデータに変換して出力するパラレルシリアル変換回路とを備えていることを特徴とするデータ送受信装置。

【請求項6】 前記パラレルシリアル変換回路は、前記データ選択回路が前記第1のパラレルデータを選択する場合、前記シリアルパラレル変換回路と同期して動作する請求項5に記載のことを特徴とするデータ送受信装置。

【請求項7】 第1のクロック信号と前記第1のシリアルデータとを受け、 前記第1のクロック信号を調整して前記第1のシリアルデータと同期した第2の クロック信号を出力するクロック調整回路をさらに備え、

前記シリアルパラレル変換回路は前記第2のクロック信号と同期して動作する ことを特徴とする請求項6に記載のデータ送受信装置。

【請求項8】 前記第1のクロック信号及び前記第2のクロック信号のいずれか一方を選択して前記パラレルシリアル変換回路に入力するクロック選択回路をさらに備え、

前記クロック選択回路は、前記データ選択回路が前記第1のパラレルデータを 選択する場合には前記第2のクロック信号を選択し、前記データ選択回路が前記 第2のパラレルデータを選択する場合には前記第1のクロック信号を選択するこ とを特徴とする請求項7に記載のデータ送受信装置。

【請求項9】 前記データ処理回路は、それぞれが前記クロック調整回路からの距離が互いに異なるように設けられた複数のユニットに分割されており、

前記制御回路は、前記データ処理回路の動作を前記各ユニット毎に独立して停止することを特徴とする請求項7又は8に記載のデータ送受信装置。

【請求項10】 受信した第1のシリアルデータを格納するラッチ回路と、 前記第1のシリアルデータを第1のパラレルデータに変換して出力するシリア ルパラレル変換回路と、

外部から入力された第2のパラレルデータを第2のシリアルデータに変換して 出力するパラレルシリアル変換回路と、 前記第1のシリアルデータ及び前記第2のシリアルデータのいずれか一方を選択して送信データとして出力するデータ選択回路とを備えていることを特徴とするデータ送受信装置。

【請求項11】 第1のクロック信号と前記第1のシリアルデータとを受け、前記第1のクロック信号を調整して前記第1のシリアルデータと同期した第2のクロック信号を出力するクロック調整回路をさらに備え、

前記ラッチ回路及び前記シリアルパラレル変換回路は前記第2のクロック信号と同期して動作することを特徴とする請求項10に記載のデータ送受信装置。

【請求項12】 受信した第1のシリアルデータを格納するラッチ回路と、 前記第1のシリアルデータを第1のパラレルデータに変換して出力するシリア ルパラレル変換回路と、

第2のパラレルデータを出力するデータ処理回路と、

前記データ処理回路の動作を停止する制御回路と、

前記第2のパラレルデータを第2のシリアルデータに変換して出力するパラレルシリアル変換回路と、

前記第1のシリアルデータ及び前記第2のシリアルデータのいずれか一方を選択して送信データとして出力するデータ選択回路とを備えていることを特徴とするデータ送受信装置。

【請求項13】 第1のクロック信号と前記第1のシリアルデータとを受け、前記第1のクロック信号を調整して前記第1のシリアルデータと同期した第2のクロック信号を出力するクロック調整回路をさらに備え、

前記ラッチ回路及び前記シリアルパラレル変換回路は前記第2のクロック信号 と同期して動作することを特徴とする請求項12に記載のデータ送受信装置。

【請求項14】 前記制御回路が前記データ処理回路を停止する場合、前記パラレルシリアル変換回路及び前記シリアルパラレル変換回路はそれぞれの動作を停止することを特徴とする請求項12又は13に記載のデータ送受信装置。

【請求項15】 前記データ処理回路は、それぞれが前記クロック調整回路からの距離が互いに異なるように設けられた複数のユニットに分割されており、前記制御回路は、前記データ処理回路の動作を前記各ユニット毎に独立して停

止することを特徴とする請求項13に記載のデータ送受信装置。

【請求項16】 前記制御回路が前記複数のユニットのうちの少なくとも1つを停止する場合、前記パラレルシリアル変換回路及び前記シリアルパラレル変換回路はそれぞれの動作を停止することを特徴とする請求項15に記載のデータ送受信装置。

## 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$ 

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、データの送信及び受信を行うデータ送受信装置に関し、特にシリアルデータとパラレルデータとの変換を含むデータ送受信装置に関する。

[0002]

## 【従来の技術】

従来より、データの送信と受信とを行うデータ送受信装置がLSI化されて広く利用されている。特に、シリアルデータにより送信及び受信を行うデータ送受信装置には、内部又は外部に設けられたデータ処理部からパラレルデータにより入出力されるため、パラレルシリアル変換回路及びシリアルパラレル変換回路が設けられている。

#### [0003]

図8は従来のデータ送受信装置を示す回路構成を示している。図8に示すように、従来のデータ送受信装置100は、差動信号を伝送する送信用シリアルポート101及び受信用シリアルポート102と、シリアルデータである送信データ TDを差動信号(TD+, TD-)として送信用シリアルポート101に出力するドライバ103と、受信用シリアルポート102から受信される差動信号(RD+, RD-)をシリアルデータである受信データRDとして出力するレシーバ104と、10ビット幅のパラレルデータをシリアルデータに変換して出力するパラレルシリアル変換回路(P/S回路)105と、シリアルデータを10ビット幅のパラレルデータに変換して出力するシリアルパラレル変換回路(S/P回路)106とを備えている。また、パラレルシリアル変換回路105の動作クロックを供給する回路として位相同期ループ(PLL:Phase locked Loop)10

7が設けられており、シリアルパラレル変換回路106の動作クロックを供給する回路としてクロックリカバリユニット(CRU)108が設けられている。

## [0004]

パラレルシリアル変換回路105は、PLL107が出力する内部クロックCLKを動作クロックとして、データ処理を行う外部回路(図示せず)からの入力データDIN [0:9]を1ビット幅の送信データTDに変換してドライバ103に出力する。ここで、PLL107は、外部から入力される基準クロックRefCLKの周波数を10倍にして内部クロックCLKとして出力する。

## [0005]

また、シリアルパラレル変換回路106は、リカバリクロックRCLKを動作 クロックとして受信用シリアルポート102からレシーバ104を介して受信さ れた受信データRDを10ビット幅の出力データDOUT[0:9]に変換して 外部回路に出力する。

## [0006]

ここで、シリアルパラレル変換回路106において受信データRDをラッチしてパラレルデータに展開する際に、受信データRDの立ち上がりエッジから2分の1周期ずれたタイミングでラッチすることにより、ビットエラーを低減して確実なデータ抽出が可能となる。

## [0007]

そこで、CRU108において、内部クロックCLKの周波数及び位相を調整することにより受信データRDと周波数が一致し且つ位相が2分の1周期ずれたリカバリクロックRCLKを出力する。

#### [0008]

ところで、従来のデータ送受信装置100の信頼性評価方法として、送信用シリアルポート101と受信用シリアルポート102とを接続し、入力データDIN[0:9]と出力データDOUT[0:9]とが一致するか否かを判定する、ループバックテストと呼ばれる評価方法が用いられる。ループバックテストは、ドライバ103、レシーバ104、パラレルシリアル変換回路105及びシリアルパラレル変換回路106の異常動作をチェックする上で有効である。

## [0009]

また、ループバックテストに加えて、受信データRDにジッタが付加されていても、CRU108が受信データRDのジッタに追従してリカバリクロックRCLKを出力するかどうかを評価するために、データ送受信装置のジッタ追従性(ジッタトレランス)を測定することが好ましい。

## $[0\ 0\ 1\ 0\ ]$

図9は従来のデータ送受信装置100に対するジッタトレランス測定システムを示している。図9に示すように、データジェネレータ111により1ビット幅の検査用データを生成し、生成した検査用データをデータ送受信装置100の受信用シリアルポート102に入力する。そして、データ送受信装置100が出力する出力データDOUT [0:9]をデータアナライザ112に入力する。この際、クロック変調器113を用いてデータジェネレータ111の動作クロックを変調することにより、検査用データには所望のジッタが付加されている。また、データアナライザ112は10ビット幅のパラレルデータを処理するため、データジェネレータ111に用いる動作クロックを分周器114により10分の1に分周してデータアナライザ112の動作クロックとして供給する。

#### $[0\ 0\ 1\ 1]$

#### 【特許文献1】

特開平11-88312号公報

#### 【特許文献2】

特開2000-67577号公報

#### 【特許文献3】

特開2002-300143号公報

## [0012]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記従来のデータ送受信装置に対するジッタトレランス測定システムにおいて、データアナライザ112は、内部のPLLを介して動作クロックを得ているため、クロック変調器113により変調されたクロックを分周器114を介してデータアナライザ112に入力しても、データアナライザ112内

部のPLLによりクロックの変調がフィルタリングされてしまう。このため、データ送受信装置100が出力する変調された出力データDOUTの周波数と、データアナライザ112の動作クロックとが一致せず、データ送受信装置100が受信データRDのジッタに追従して受信したデータが誤りなく出力されている場合であっても、ビットエラーが生じたものと誤認識してしまい、ジッタトレランスを適切に測定できないという問題が生じる。

## [0013]

このような問題に対し、データアナライザ112に供給するデータをシリアルデータとすることにより、分周器114を用いずに且つデータアナライザ112 内部のPLLを非活性化してジッタトレランスを測定する方法が考えられる。

## [0014]

しかし、前記従来のデータ送受信装置では、CRU108が出力するシリアルデータをそのままデータアナライザ112に供給しようとしても、データ送受信装置100の出力バッファは出力データDOUTのビット速度に合わせて設計されているため、受信データRDのビット速度に対応できない。

## $[0\ 0\ 1\ 5]$

以上説明したように、前記従来のデータ送受信装置によると、ジッタトレランスを測定する場合にパラレルデータを分析するため、データ送受信装置のジッタトレランスを適切に測定することが困難であるという問題を有している。

#### [0016]

本発明は、前記従来の問題を解決し、データ送受信装置のジッタトレランスを 適切に測定できようにする。

## [0017]

#### 【課題を解決するための手段】

前記の目的を達成するため、本発明は、シリアルデータを用いてジッタトレランスを測定できるように、受信用シリアルポートが受信したデータを送信シリアルポートから送信できるようにする構成とする。

#### $[0\ 0\ 1\ 8]$

具体的に、本発明に係る第1のデータ送受信装置は、受信した第1のシリアル

8/

データを第1のパラレルデータに変換して出力するシリアルパラレル変換回路と、第1のパラレルデータ及び外部から入力される第2のパラレルデータのいずれか一方を選択して出力するデータ選択回路と、データ選択回路が出力する第1のパラレルデータ又は第2のパラレルデータを送信用の第2のシリアルデータに変換して出力するパラレルシリアル変換回路とを備えている。

## [0019]

本発明に係る第1のデータ送受信装置によると、第1のパラレルデータ又は第2のパラレルデータを選択してパラレルシリアル変換回路に入力するデータ選択回路を備えているため、ジッタトレランスを測定する際にはデータ選択回路にシリアルパラレル変換回路が出力するパラレルデータを選択させることができるので、ジッタが付加された検査用データを第1のシリアルデータとして第1のデータ送受信装置の受信ポートに入力し、シリアルパラレル変換回路及びパラレルシリアル変換回路を介して送信ポートに出力された第2のシリアルデータを分析することにより、ジッタトレランスを測定することができる。

## [0020]

本発明の第1のデータ送受信装置において、パラレルシリアル変換回路は、データ選択回路が第1のパラレルデータを選択する場合に、シリアルパラレル変換回路と同期して動作することがこのましい。

#### [0021]

このようにすると、パラレルリアル変換回路がシリアルパラレル変換回路と同期して動作することにより、前述のようにしてジッタトレランスを測定する場合に、検査用データと同期したシリアルデータが送信ポートから出力されるので、検査用データを出力する装置の動作クロックを用いてデータを分析することにより、容易に且つ確実にジッタトレランスを測定することができる。

#### [0022]

本発明の第1のデータ送受信装置は、第1のクロック信号と第1のシリアルデータとを受け、第1のクロック信号を調整して第1のシリアルデータと同期した第2のクロック信号を出力するクロック調整回路をさらに備え、シリアルパラレル変換回路は第2のクロック信号と同期して動作することが好ましい。

## [0023]

このようにすると、シリアルパラレル変換回路は受信したシリアルデータと同期するため、シリアルパラレル変換回路におけるビットエラーが低減される。

## [0024]

本発明の第1のデータ送受信装置は、第1のクロック信号及び第2のクロック信号のいずれか一方を選択してパラレルシリアル変換回路に入力するクロック選択回路をさらに備え、クロック選択回路は、データ選択回路が第1のパラレルデータを選択する場合には第2のクロック信号を選択し、データ選択回路が第2のパラレルデータを選択する場合には第1のクロック信号を選択することが好ましい。

## [0025]

このようにすると、データ選択回路が第1のパラレルデータを選択する場合、 第2のクロック信号がパラレルシリアル変換回路に入力されるので、パラレルシ リアル変換回路とシリアルパラレル変換回路との同期を確実にとることができる 。

#### [0026]

本発明に係る第2のデータ送受信装置は、受信した第1のシリアルデータを第1のパラレルデータに変換して出力するシリアルパラレル変換回路と、第2のパラレルデータを出力するデータ処理回路と、データ処理回路の動作を停止する制御回路と、第1のパラレルデータ及び第2のパラレルデータのいずれか一方を選択して出力するデータ選択回路と、データ選択回路が出力する第1のパラレルデータ又は第2のパラレルデータを送信用のシリアルデータに変換して出力するパラレルシリアル変換回路とを備えている。

#### [0027]

本発明に係る第2のデータ送受信装置によると、データ選択回路を備えている ため、ジッタが付加された検査用データを第1のシリアルデータとして第1のデ ータ送受信装置の受信ポートに入力し、送信ポートに出力された第2のシリアル データを分析することにより、ジッタトレランスを測定することができる。さら に、データ処理回路の動作を停止する制御回路を備えているため、データ処理回 路が動作することによるノイズの影響の有無を評価しながらジッタトレランスの 測定を測定することができる。

#### [0028]

本発明の第2のデータ送受信装置において、パラレルシリアル変換回路は、データ選択回路が第1のパラレルデータを選択する場合、シリアルパラレル変換回路と同期して動作することが好ましい。

## [0029]

本発明の第2のデータ送受信装置は、第1のクロック信号と第1のシリアルデータとを受け、第1のクロック信号を調整して第1のシリアルデータと同期した第2のクロック信号を出力するクロック調整回路をさらに備え、シリアルパラレル変換回路は第2のクロック信号と同期して動作することが好ましい。

## [0030]

本発明の第2のデータ送受信装置は、第1のクロック信号及び第2のクロック信号のいずれか一方を選択してパラレルシリアル変換回路に入力するクロック選択回路をさらに備え、クロック選択回路は、データ選択回路が第1のパラレルデータを選択する場合には第2のクロック信号を選択し、データ選択回路が第2のパラレルデータを選択する場合には第1のクロック信号を選択することが好ましい。

#### [0 0 3 1]

本発明の第2のデータ送受信装置において、データ処理回路は、それぞれがクロック調整回路からの距離が互いに異なるように設けられた複数のユニットに分割されており、制御回路は、データ処理回路の動作を各ユニット毎に独立して停止することが好ましい。

#### [0032]

このようにすると、データ処理回路の規模及びデータ処理回路とクロック調節 回路との距離を評価しながらジッタトレランスを測定することができる。

#### [0033]

本発明に係る第3のデータ送受信装置は、受信した第1のシリアルデータを格納するラッチ回路と、第1のシリアルデータを第1のパラレルデータに変換して

出力するシリアルパラレル変換回路と、外部から入力された第2のパラレルデータを第2のシリアルデータに変換して出力するパラレルシリアル変換回路と、第 1のシリアルデータ及び第2のシリアルデータのいずれか一方を選択して送信データとして出力するデータ選択回路とを備えている。

## [0034]

本発明の第3のデータ送受信装置によると、第1のシリアルデータ及び第2のシリアルデータのいずれか一方を選択して送信データとして出力するデータ選択 回路を備えているため、ジッタトレランスを測定する際にはデータ選択回路にラッチ回路に格納された第1のシリアルデータを選択させることができるので、ジッタが付加された検査用データを第1のシリアルデータとして入力し、ラッチ回路を介して送信ポートに出力されたデータ分析することによりジッタトレランスを測定することができる。また、シリアルパラレルシリアル変換回路及びシリアルパラレル変換回路を経由しないでシリアルデータが送信されるので、シリアルパラレルシリアル変換回路及びシリアルパラレル変換回路に不具合がある場合であってもデータ送受信装置のジッタトレランスを測定できる。

## [0035]

本発明の第3のデータ送受信装置は、第1のクロック信号と第1のシリアルデータとを受け、第1のクロック信号を調整して第1のシリアルデータと同期した第2のクロック信号を出力するクロック調整回路をさらに備え、ラッチ回路及びシリアルパラレル変換回路は第2のクロック信号と同期して動作することが好ましい。

#### [0036]

本発明に係る第4のデータ送受信装置は、受信した第1のシリアルデータを格納するラッチ回路と、第1のシリアルデータを第1のパラレルデータに変換して出力するシリアルパラレル変換回路と、第2のパラレルデータを出力するデータ処理回路と、データ処理回路の動作を停止する制御回路と、第2のパラレルデータを第2のシリアルデータに変換して出力するパラレルシリアル変換回路と、第1のシリアルデータ及び第2のシリアルデータのいずれか一方を選択して送信データとして出力するデータ選択回路とを備えている。

## [0037]

本発明に係る第4のデータ送受信装置によると、データ選択回路を備えているため、ジッタが付加された検査用データを第1のシリアルデータとして入力し、ラッチ回路を介して送信ポートに出力されたデータ分析することによりジッタトレランスを測定することができる。さらに、データ処理回路の動作を停止する制御回路とを備えているため、データ処理回路が動作することによるノイズの影響の有無を評価しながらジッタトレランスの測定を測定することができる。

## [0038]

本発明の第4のデータ送受信装置は、第1のクロック信号と第1のシリアルデータとを受け、第1のクロック信号を調整して第1のシリアルデータと同期した第2のクロック信号を出力するクロック調整回路をさらに備え、ラッチ回路及びシリアルパラレル変換回路は第2のクロック信号と同期して動作することが好ましい。

## [0039]

本発明の第4のデータ送受信装置において、制御回路がデータ処理回路を停止 する場合、パラレルシリアル変換回路及びシリアルパラレル変換回路はそれぞれ の動作を停止することが好ましい。

#### [0040]

このようにすると、データ処理回路、パラレルシリアル変換回路及びシリアルパラレル変換回路が動作することによるノイズの影響の有無を評価しながらジッタトレランスの測定を測定することができる。

#### [0041]

本発明の第4のデータ送受信装置において、データ処理回路は、それぞれがクロック調整回路からの距離が互いに異なるように設けられた複数のユニットに分割されており、制御回路は、データ処理回路の動作を各ユニット毎に独立して停止することが好ましい。

## [0042]

このようにすると、データ処理回路の規模及びデータ処理回路とクロック調節 回路との距離を評価しながらジッタトレランスを測定することができる。

## [0043]

本発明の第4のデータ送受信装置において、制御回路が複数のユニットのうち-の少なくとも1つを停止する場合、パラレルシリアル変換回路及びシリアルパラレル変換回路はそれぞれの動作を停止することが好ましい。

#### [0044]

このようにすると、パラレルシリアル変換回路及びシリアルパラレル変換回路が動作することによるノイズの影響が除去された状態で、データ処理回路の規模及びデータ処理回路とクロック調節回路との距離がジッタトレランスに与える影響をより正確に評価できる。

## [0045]

## 【発明の実施の形態】

(第1の実施形態)

本発明の第1の実施形態に係るデータ送受信装置について図面を参照しながら 説明する。

## [0046]

図1は本発明の第1の実施形態に係るデータ送受信装置のブロック構成を示している。図1に示すように、第1の実施形態に係るデータ送受信装置10Aは、それぞれが差動信号を伝送する送信用シリアルポート11及び受信用シリアルポート12と、シリアルデータを差動信号に変換して出力するドライバ13と、入力された差動信号をシリアルデータに変換して出力するレシーバ14と、10ビット幅のパラレルデータをシリアルデータに変換するパラレルシリアル変換回路(P/S回路)15と、シリアルデータを10ビット幅のパラレルデータに変換するシリアルパラレル変換回路(S/P回路)16と、入力されたクロック信号の周波数を10倍にして出力する位相同期回路(PLL:Phase locked Loop)17と、入力されたシリアルデータに合わせてクロック信号の位相及び周波数を調整して出力するクロックリカバリユニット(CRU:Clock Recovery Unit)18とを備えている。

#### $[0\ 0\ 4\ 7]$

さらに、データ送受信装置10Aは、パラレルシリアル変換回路15に入力さ

れるパラレルデータを選択するデータセレクタ19と、パラレルシリアル変換回路15に入力されるクロック信号を選択するクロックセレクタ20とが設けられている。

## [0048]

また、データ送受信装置10Aは、データ処理を行うLSI等の外部回路(図示せず)と接続されており、データセレクタ19は、外部回路から入力される10ビット幅の入力データDIN [0:9] とシリアルパラレル変換回路16が出力する10ビット幅の出力データDOUT [0:9] とのいずれか一方を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力する。なお、入力データDIN及びパラレルデータDOUTにおいて、末尾に付した [0:9] は [0] ~ [9] の10本の信号線があることを表している。パラレルシリアル変換回路15は、入力されたパラレルデータをシリアルデータに変換して送信データTDとしてドライバ13に出力し、ドライバ13は送信データTDを差動信号(TD+,TD-)として送信用シリアルポート11に送信する。

## [0049]

なお、パラレルシリアル変換回路15の動作クロックとして、外部から入力される基準クロックRefCLKに基づいてPLL17が出力する内部クロックCLKと、CRU18が出力するリカバリクロックRCLKとのいずれか一方がクロックセレクタ20により選択される。

#### [0050]

また、データ送受信装置10Aにおいて、受信用シリアルポート12が受信した差動信号(RD+,RD-)は、レシーバ14によりシリアルデータに変換されて受信データRDとして出力される。レシーバ14から出力された受信データRDは、CRU18を介してにシリアルパラレル変換回路16に入力され、10ビット幅の出力データDOUT [0:9] に変換されて外部回路に出力される。

## [0051]

ここで、CRU18は、PLL17からの内部クロックCLKを受け、レシーバ14から入力された受信データRDと周波数が一致し且つ位相が2分の1周期ずれるように内部クロックCLKを調整してリカバリクロックRCLKとして出

力する。これにより、シリアルパラレル変換回路16の動作クロックとしてリカバリクロックRCLKを用いて、受信データRDが確実にラッチされる。

## [0.0-5.2]

一例として、基準クロックRefCLKの周波数が100MHzであり且つ入力データDIN [0:9] のビット速度が100メガビット/秒(bps:bit per second)である場合、PLL17が出力する内部クロックCLKの周波数は1GHzとなる。従って、パラレルシリアル変換回路15は1GHzの内部クロックCLKを動作クロックとして1Gbpsの高速度で送信データTDを出力する。また、レシーバ14は1Gbpsの受信データRDを受信し、CRU18が出力するリカバリクロックRCLKの周波数は1GHzとなり、シリアルパラレル変換回路16はビット速度が100Mbpsの出力データDOUT [0:9]と周波数が100MHzのクロックCLKOUTを出力する。

## [0053]

以下に、第1の実施形態のデータ送受信装置10Aの動作について、図1及び図2を用いてモード毎に説明する。

#### [0054]

データ送受信装置10Aにおいて、データセレクタ19及びクロックセレクタ 20は、データ送受信装置10Aの動作モードを選択する第1の選択信号Sel 1により制御される。ここで、第1の選択信号Sel1は、"L"レベルの場合 には外部回路のデータを送信する又は送信データTDを外部回路に入力する「通 常動作モード」を指定し、"H"レベルの場合には、ジッタトレランス測定シス テムと接続してジッタトレランスを測定する「テストモード」を指定する。

## [0055]

第1の選択信号Sellを"L"レベルとしてデータ送受信装置10Aを通常動作モードで用いる場合、データセレクタ19は入力データDIN[0:9]を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力し、且つクロックセレクタ20は内部クロックCLKを選択してパラレルシリアル変換回路15に入力する。これにより、パラレルシリアル変換回路15は、内部クロックCLKと同期しながら、外部から入力される入力データDIN[0:9]を送信データTDに変換して

ドライバ13に出力する。従って、外部回路から入力されたデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

## - - [-0 0 5 6] - - - - -

また、第1の選択信号Sellを"H"レベルとしてデータ送受信装置10Aをテストモードで用いる場合、データセレクタ19は出力データDOUT[0:9]を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力し、且つクロックセレクタ20はリカバリクロックRCLKを選択してパラレルシリアル変換回路15に入力する。これにより、パラレルシリアル変換回路15は、シリアルパラレル変換回路16と同期しながら、出力データDOUT[0:9]を送信データTDに変換してドライバ13出力する。従って、受信用シリアルポート12から入力されたデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

## [0057]

図2はテストモードに用いるジッタトレランス測定システムのブロック構成を示している。データ送受信装置10Aをテストモードで用いる場合、図2に示すように、検査用データを出力するデータジェネレータ21をデータ送受信装置10Aの受信用シリアルポート12と接続し、データアナライザ22をデータ送受信装置10Aの送信用シリアルポート11と接続する。

#### [0058]

データジェネレータ21はクロック変調器23が出力する1GHzの変調クロックと同期してデータを生成することにより、所望の変動量のジッタが付加された検査用データを受信用シリアルポート12に送信する。このとき、データ送受信装置10Aの送信用シリアルポート11からは受信用シリアルポート12が受信したデータを出力するため、データアナライザ22により送信用シリアルポート11から送信されたデータを解析してビットエラーの有無を調べることにより、データ送受信装置10Aのジッタトレランスを評価できる。

## [0059]

以上説明したように、第1の実施形態のデータ送受信装置10Aによると、出力データDOUTをパラレルシリアル変換回路に入力するデータセレクタ19を備えているため、受信データRDを送信データTDとしてデータアナライザに送

信して分析できるので、容易に且つ確実にジッタトレランスの測定試験ができる。

## -- [-0-0-6-0] - -

(第1の実施形態の第1変形例)

以下、本発明の第1の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置について 図面を参照しながら説明する。

## [0061]

図3は本発明の第1の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置のブロック構成を示している。図3において、図1に示す部材と同一の部材については同一の符号を付すことにより説明を省略する。

#### [0062]

図3に示すように、第1の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置30は、パラレルデータの入力及び出力を行うデジタルブロック31がデータ送受信装置30の内部に設けられており、デジタルブロック31の動作を停止する手段として論理セル32を有している点が第1の実施形態と異なっている。

## [0063]

デジタルブロック31は外部から入力される基準クロックRefCLKを動作クロックとして動作し、データセレクタ19を介してパラレルシリアル変換回路15に入力データDIN[0:9]を入力すると共に、シリアルパラレル変換回路16が出力する出力データDOUT[0:9]及び出力クロックCLKOUTを受ける。

#### [0064]

また、論理セル32は、第2の選択信号Sel2を受けて基準クロックRefCLKをデジタルブロック31に供給するか否かを制御する。ここで、論理セル32は、第2の選択信号Sel2が"L"レベルである場合にはデジタルブロック31に基準クロックRefCLKを供給し、第2の選択信号Sel2"H"レベルである場合には基準クロックRefCLKの供給を停止してデジタルブロック31の動作を停止する。

## [0065]

以下に、第1の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置30の動作について、図2及び図3を用いてモード毎に説明する。

## [0066] - -

第1の選択信号Se11を "L"レベルとしてデータ送受信装置30を通常動作モードで用いる場合、第2の選択信号Se12を "L"レベルとしてデジタルブロック31に動作クロックを供給しておく。また、データセレクタ19はデジタルブロック31が出力する入力データDIN [0:9]を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力し、且つクロックセレクタ20は内部クロックCLKを選択してパラレルシリアル変換回路15に入力する。これにより、パラレルシリアル変換回路15は、内部クロックCLKと同期しながら、デジタルブロック31から入力される入力データDIN [0:9]を送信データTDに変換してドライバ13に出力する。従って、デジタルブロック31のデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

## [0067]

また、第1の選択信号Sellを"H"レベルとしてデータ送受信装置30をテストモードで用いる場合、データセレクタ19は出力データDOUT[0:9]を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力し、且つクロックセレクタ20はリカバリクロックRCLKを選択してパラレルシリアル変換回路15に入力する。これにより、パラレルシリアル変換回路15は、シリアルパラレル変換回路16と同期しながら、出力データDOUT[0:9]を送信データTDに変換してドライバ13出力する。従って、受信用シリアルポート12から入力されたデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

#### [0068]

なお、第1の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置30をテストモードで用いる場合には、図2に示すジッタトレランス測定システムと同様に、データジェネレータ21をデータ送受信装置30の受信用シリアルポート12と接続し、データアナライザ22をデータ送受信装置30の送信用シリアルポート11と接続する。そして、データジェネレータ21から検査用データを送信し、データアナライザ22によりビットエラーの有無を調べることにより、データ送受信

装置30のジッタトレランスを評価できる。

#### [0069]

ここで、第2の選択信号Sel-2が"H"-レベルである場合には、論理セル32は基準クロックRefCLKのデジタルブロック31への供給を停止するため、デジタルブロック31は動作しない。従って、この場合には、デジタルブロック31がCRU18に与える影響が除去された状態でジッタトレランスを評価できる。

#### $[0\ 0\ 7\ 0]$

一方、第2の選択信号Sel2が"L"レベルである場合には、論理セル32はデジタルブロック31へ基準クロックRefCLKを供給するため、デジタルブロック31が動作してCRU18の動作に影響を与える。従って、この場合には、デジタルブロック31がCRU18の影響を受けた状態でジッタトレランスが評価される。

## [0071]

このように、第1の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置30によると、第2の選択信号Sel2によりデジタルブロック31の動作を停止することができるため、ジッタトレランスの測定時にデジタルブロック31の動作に伴うノイズの影響の有無を評価できるので、ジッタトレランスを定量的に評価することが可能となる。

#### (第1の実施形態の第2変形例)

以下、本発明の第1の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置について 図面を参照しながら説明する。

#### $[0\ 0\ 7\ 2]$

図4は本発明の第1の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置のブロック構成を示している。図4において、図1及び図3に示す部材と同一の部材については同一の符号を付すことにより説明を省略する。

#### [0073]

図4に示すように、第1の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置40は、第1変形例のデジタルブロック31に換えて、CRU18からの距離が互い

に異なるユニットA~Dに分割されたデジタルブロック41が設けられている。 また、4つのユニットA~Dのそれぞれと接続された4つの論理セルからなる論理ブロック42が設けられており、ユニットA~Dと対応する4ビット幅の第2の選択信号Se12[0:3]により基準クロックRefCLKの入力が制御されている。

## [0074]

論理ブロック42は、第2の選択信号Se12[0:3]に応じてデジタルブロック41の各ユニットに供給する動作クロックを独立に制御する。具体的に、第2の選択信号Se12[0:3]の各信号 $Se12[0]\sim Se1[3]$ がそれぞれ論理ブロック42の各ユニット $A\sim$ ユニットDと対応し、各信号 $Se12[0]\sim Se1[3]$ が"L"レベルである場合には対応するユニットに基準クロックRefCLKを供給し、"H"レベルである場合には対応するユニットに対する基準クロックRefCLKの供給を停止する。

## [0075]

以下に、第1の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置40の動作について、図2及び図4を用いてモード毎に説明する。

#### [0076]

第1の選択信号Sel1を "L"レベルとしてデータ送受信装置40を通常動作モードで用いる場合、第2の選択信号Sel2[0:3]をすべて "L"レベルとしてデジタルブロック41の各ユニットに動作クロックを供給しておく。また、データセレクタ19はデジタルブロック41が出力する入力データDIN[0:9]を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力し、且つクロックセレクタ20は内部クロックCLKを選択してパラレルシリアル変換回路15に入力する。これにより、パラレルシリアル変換回路15は、内部クロックCLKと同期しながら、デジタルブロック41から入力される入力データDIN[0:9]を送信データTDに変換してドライバ13に出力する。従って、デジタルブロック41のデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

## [0077]

また、第1の選択信号Sel1を"H"レベルとしてデータ送受信装置40を

テストモードで用いる場合、データセレクタ19は出力データDOUT [0:9] を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力し、且つクロックセレクタ20はリカバリクロックRCLKを選択してパラレルシリアル変換回路15に入力する。これにより、パラレルシリアル変換回路15は、シリアルパラレル変換回路16と同期しながら、出力データDOUT [0:9] を送信データTDに変換してドライバ13出力する。従って、受信用シリアルポート12から入力されたデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

#### [0078]

なお、第1の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置40をテストモードで用いる場合には、図2に示すジッタトレランス測定システムと同様に、データジェネレータ21をデータ送受信装置40の受信用シリアルポート12と接続し、データアナライザ22をデータ送受信装置40の送信用シリアルポート11と接続する。そして、データジェネレータ21から検査用データを送信し、データアナライザ22によりビットエラーの有無を調べることにより、データ送受信装置40のジッタトレランスを評価できる。

#### [0079]

ここで、デジタルブロック41の各ユニットA~Dは、第2の選択信号Sel2[0:3]における対応する信号が"H"レベルとなっている場合には動作せず、"L"レベルとなっている場合には動作する。従って、例えば、ユニットAのみを駆動した場合と、ユニットDのみを駆動した場合とを比較することにより、CRU18とデジタルブロックとの距離に応じたノイズの影響を評価できる。また、ユニットAのみを駆動した場合と、3つのユニットA~Cを駆動した場合を比較することにより、デジタルブロックの規模に応じたノイズの影響を評価できる。

#### [0800]

このように、第1の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置40によると、ジッタトレランスの測定時に、デジタルブロックの規模とCRU18からの距離に応じたノイズの影響を評価できる。

#### [0081]

なお、第1の実施形態の第2変形例において、デジタルブロック41を構成するユニットは4つに限られず、複数のユニットに分割されていればよい。デジタルブロック41を構成するユニットの数を変更する場合、第2の選択信号Sel2のビット幅をユニットの数と同数に変更してデジタルブロック41の各ユニットを独立して制御することができる。

## [0082]

(第2の実施形態)

以下、本発明の第1の実施形態に係るデータ送受信装置について図面を参照しながら説明する。

#### [0083]

図5は本発明の第2の実施形態に係るデータ送受信装置のブロック構成を示している。図5において、図1に示す部材と同一の部材については同一の符号を付すことにより説明を省略する。

#### [0084]

図5に示すように、第2の実施形態に係るデータ送受信装置50は、送信用シリアルポート11及び受信用シリアルポート12と、ドライバ13と、レシーバ14と、パラレルシリアル変換回路15と、シリアルパラレル変換回路16と、PLL17と、CRU18とを備えている。

#### [0085]

さらに、データ送受信装置50は、ドライバ13に入力する送信データTDを選択するデータセレクタ51と、CRU18が出力する受信データRDをラッチするラッチ回路52とが設けられている。

#### [0086]

ここで、ラッチ回路52は、CRU18が出力するリカバリクロックRCLKと同期して動作し、受信データRDをデータセレクタ51とシリアルパラレル変換回路16とに出力する。また、データセレクタ51は、ラッチ回路52が出力するシリアルデータ及びパラレルシリアル変換回路15が出力するシリアルデータのいずれか一方を選択してドライバ13に入力する。

### [0087]

データ送受信装置 5 0 は、データ処理を行う L S I 等の外部回路(図示せず)と接続されており、パラレルシリアル変換回路 1 5 は、外部回路から入力される I 0 ビット幅の入力データ D I N [0:9] をシリアルデータに変換してデータ セレクタ 5 1 に入力し、シリアルパラレル変換回路 1 6 は、C R U 1 8 及びラッチ回路 5 2 を介して入力された受信データ R D を 1 0 ビット幅の出力データ D O U T [0:9] に変換して外部回路に出力する。

## [0088]

以下に、第2の実施形態のデータ送受信装置50の動作について、図2及び図5を用いてモード毎に説明する。

#### [0089]

第1の選択信号Sellを"L"レベルとしてデータ送受信装置50を通常動作モードで用いる場合、データセレクタ51はパラレルシリアル変換回路15が出力するシリアルデータを選択してドライバ13に入力する。従って、外部回路から入力されたデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

## [0090]

また、第1の選択信号Sellを"H"レベルとしてデータ送受信装置50をテストモードで用いる場合、データセレクタ51はラッチ回路52が出力するシリアルデータを選択してドライバ13に入力する。従って、受信用シリアルポート12から入力されたデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

## [0091]

なお、第2の実施形態のデータ送受信装置50をテストモードで用いる場合には、図2に示すジッタトレランス測定システムと同様に、データジェネレータ21をデータ送受信装置50の受信用シリアルポート12と接続し、データアナライザ22をデータ送受信装置50の送信用シリアルポート11と接続する。そして、データジェネレータ21から検査用データを送信し、データアナライザ22によりビットエラーの有無を調べることにより、データ送受信装置50のジッタトレランスを評価できる。

### [0092]

第2の実施形態では、テストモード時に受信用データRDがパラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16を経由しないで送信用シリアルポート11に送信されるため、パラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16の不具合の影響を受けることないので、ジッタトレランスを確実に測定することが可能となる。

## [0093]

(第2の実施形態の第1変形例).

以下、本発明の第2の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置について 図面を参照しながら説明する。

#### [0094]

図6は本発明の第2の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置のブロック構成を示している。図6において、図5に示す部材と同一の部材については同一の符号を付すことにより説明を省略する。

## [0095]

図6に示すように、第2の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置60は、パラレルデータの入力及び出力を行うデジタルブロック61がデータ送受信装置60の内部に設けられており、デジタルブロック61の動作を停止する手段として論理セル62を有している点が第2の実施形態と異なっている。

#### [0096]

デジタルブロック61は外部から入力される基準クロックRefCLKを動作 クロックとして動作し、パラレルシリアル変換回路15に入力データDIN[0:9]を入力すると共に、シリアルパラレル変換回路16が出力する出力データ DOUT[0:9]及び出力クロックCLKOUTを受ける。

#### [0097]

また、論理セル62は、第2の選択信号Sel2を受けて基準クロックRef CLKをデジタルブロック61に供給するか否かを制御する。ここで、論理セル 62は、第2の選択信号Sel2が"L"レベルである場合にはデジタルブロッ ク61に基準クロックRefCLKを供給し、第2の選択信号Sel2"H"レ ベルである場合には基準クロックRefCLKの供給を停止してデジタルブロッ ク61の動作を停止する。

## [0098]

ここで、パラレルシリアル変換回路 1-5 及びシリアルパラレル変換回路 1 6 の それぞれのディスイネーブル端子 DESには第2の選択信号 Sel2が入力され ている。これにより、第2の選択信号 Sel2が"H"レベルである場合、パラ レルシリアル変換回路 1 5 とシリアルパラレル変換回路 1 6 との動作が停止され る。

#### [0099]

以下に、第2の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置60の動作について、図2及び図3を用いてモード毎に説明する。

#### [0100]

第1の選択信号Sel1を"L"レベルとしてデータ送受信装置60を通常動作モードで用いる場合、第2の選択信号Sel2を"L"レベルとしデジタルブロック61に動作クロックを供給しておく。すると、パラレルシリアル変換回路15は、デジタルブロック61が出力する入力データDIN[0:9]をデータセレクタ51に入力し、データセレクタ51が入力データDINを選択してドライバ13に入力する。従って、デジタルブロック61のデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

#### $[0\ 1\ 0\ 1]$

また、第1の選択信号Sellを"H"レベルとしてデータ送受信装置60をテストモードで用いる場合には、データセレクタ51はラッチ回路52から出力されたシリアルデータをを選択してドライバ13に入力するため、受信用シリアルポート12から入力されたデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

#### [0102]

ここで、送受信されるデータはパラレルシリアル変換回路 1 5 及びシリアルパラレル変換回路 1 6 を経由しないため、第 2 の選択信号 S e 1 2 を "H"レベルとしてパラレルシリアル変換回路 1 5 及びシリアルパラレル変換回路 1 6 の動作を停止してもデータの送受信には問題が生じない。

## [0103]

なお、第2の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置60をテストモードで用いる場合には、図2に示すジッタトレランス測定システムと同様に、データジェネレータ21をデータ送受信装置60の受信用シリアルポート12と接続し、データアナライザ22をデータ送受信装置60の送信用シリアルポート11と接続する。そして、データジェネレータ21から検査用データを送信し、データアナライザ22によりビットエラーの有無を調べることにより、データ送受信装置60のジッタトレランスを評価できる。

## [0104]

ここで、第2の選択信号Sel2が"H"レベルである場合には、論理セル62は基準クロックRefCLKのデジタルブロック61への供給を停止するためデジタルブロック61は動作せず、且つパラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16の動作も停止される。これにより、デジタルブロック61、パラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16がCRU18に与える影響が除去された状態でジッタトレランスを評価できる。

#### $[0\ 1\ 0\ 5]$

一方、第2の選択信号Sel2が"L"レベルである場合には、論理セル62はデジタルブロック61へ基準クロックRefCLKを供給するためデジタルブロック61が動作し、且つパラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16も動作する。これにより、CRU18がデジタルブロック61、パラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16の影響を受けた状態でジッタトレランスが評価される。

#### [0106]

このように、第2の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置60によると、第2の選択信号Se12により、デジタルブロック61、パラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16の動作を停止することができるため、ジッタトレランスの測定時にデジタルブロック61、パラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16の動作に伴うノイズの影響の有無を評価できる。

## [0107]

(第2の実施形態の第2変形例)

以下、本発明の第2の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置について 図面を参照しながら説明する。

#### [0108]

図7は本発明の第2の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置のブロック構成を示している。図7において、図5及び図6に示す部材と同一の部材については同一の符号を付すことにより説明を省略する。

## [0109]

図7に示すように、第2の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置70は、第2変形例のデジタルブロック61に換えて、CRU18からの距離が互いに異なるユニットA~Dに分割されたデジタルブロック71が設けられている。また、4つのユニットA~Dのそれぞれに接続された4つの論理セルからなる論理ブロック72が設けられており、ユニットA~Dと対応する4ビット幅の第2の選択信号Sel2[0:3]により基準クロックRefCLKの入力が制御されている。

#### [0110]

論理ブロック72は、第2の選択信号Se12 [0:3] に応じてデジタルブロック71の各ユニットに供給する動作クロックを独立に制御する。具体的に、第2の選択信号Se12 [0:3] における1ビット幅の各信号Se12 [0] ~Se1 [3] は、それぞれが論理ブロック72の各ユニットA~ユニットDと対応し、"L"レベルである場合には対応するユニットに基準クロックRefCLKを供給し、"H"レベルである場合には対応するユニットに対する基準クロックRefCLKの供給を停止する。

#### [0111]

ここで、第2の選択信号Sel2[0:3]は、4端子のOR回路73に入力され、OR回路73の出力端子はパラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16のそれぞれのディスイネーブル端子DESと接続されている。これにより、第2の選択信号Sel2[0:3]のいずれかのビットが"H"

レベルである場合はパラレルシリアル変換回路15とシリアルパラレル変換回路16との動作が停止される。

## [0112]

以下に、第2の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置70の動作について、図2及び図7を用いてモード毎に説明する。

## [0113]

第1の選択信号Sellを"L"レベルとしてデータ送受信装置70を通常動作モードで用いる場合、第2の選択信号Sel2[0:3]をすべて"L"レベルとして、デジタルブロック71の各ユニットに動作クロックを供給しておく。すると、パラレルシリアル変換回路15は、デジタルブロック71が出力する入力データDIN[0:9]をデータセレクタ51に入力し、データセレクタ51が入力データDINを選択してドライバ13に入力する。従って、デジタルブロック71のデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

## [0114]

また、第1の選択信号Sellを"H"レベルとしてデータ送受信装置70をテストモードで用いる場合には、データセレクタ51はラッチ回路52から出力されたシリアルデータをを選択してドライバ13に入力するため、受信用シリアルポート12から入力されたデータが送信用シリアルポート11から出力されることとなる。

#### $[0\ 1\ 1\ 5]$

ここで、送受信されるデータはパラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16を経由しないため、第2の選択信号Se12 [0:3] のいずれかのビットを"H"レベルとしてパラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16の動作を停止してもデータの送受信には問題が生じない

## [0116]

なお、第2の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置70をテストモードで用いる場合には、図2に示すジッタトレランス測定システムと同様に、データジェネレータ21をデータ送受信装置70の受信用シリアルポート12と接続

し、データアナライザ22をデータ送受信装置60の送信用シリアルポート11 と接続する。そして、データジェネレータ21から検査用データを送信し、データアナライザ22によりビットエラーの有無を調べることにより、データ送受信 装置70のジッタトレランスを評価できる。

#### [0117]

ここで、デジタルブロック71の各ユニットA~Dは、第2の選択信号Sel2[0:3]における対応する信号が"H"レベルとなっている場合には動作せず、"L"レベルとなっている場合には動作する。従って、CRU18とデジタルブロックとの距離に応じたノイズの影響とデジタルブロックの規模に応じたノイズの影響とを評価できる。

#### [0118]

また、デジタルブロック71の各ユニットA~Dのいずれかの動作が停止される場合、OR回路73によりパラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16の動作が停止されるため、パラレルシリアル変換回路15及びシリアルパラレル変換回路16の動作の影響を受けない状態で、デジタルブロックの規模とCRU18からの距離に応じたノイズの影響を評価できる。

#### [0119]

#### 【発明の効果】

本発明に係る第1のデータ送受信装置又は第2のデータ送受信装置によると、シリアルパラレル変換回路が出力するパラレルデータをパラレルシリアル変換回路に入力することができるため、ジッタトレランスを測定する際に外部から検査用データをデータ送受信装置に送信すると、検査用データはデータ送受信装置の送信ポートから出力されたデータを分析することにより確実にジッタトレランスの測定試験ができる。

#### $[0 \ 1 \ 2 \ 0]$

また、本発明に係る第3のデータ送受信装置又は第4のデータ送受信装置によると、受信データをラッチし、ラッチした受信データを送信ポートに出力できるため、ジッタトレランスを測定する際にはパラレルシリアル変換回路及びシリアルパラレル変換回路の不具合の影響を受けることなくジッタトレランスを試験が

できる。

## 【図面の簡単な説明】

#### 【図 1】

本発明の第1の実施形態に係るデータ送受信装置の構成を示すブロック図である。

## 図2

本発明の第1の実施形態に係るデータ送受信装置に対するジッタトレランスを 測定する測定システムを示すブロック図である。

## 【図3】

本発明の第1の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置の構成を示すブロック図である。

## 【図4】

本発明の第1の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置の構成を示すブロック図である。

## 【図5】

本発明の第2の実施形態に係るデータ送受信装置の構成を示すブロック図である。

## 【図6】

本発明の第2の実施形態の第1変形例に係るデータ送受信装置の構成を示すブロック図である

#### 【図7】

本発明の第2の実施形態の第2変形例に係るデータ送受信装置の構成を示すブロック図である

#### 【図8】

従来のデータ送受信装置の構成を示すブロック図である。

#### 図9】

従来のデータ送受信装置に対するジッタトレランスを測定する測定システムを 示すブロック図である。

## 【符号の説明】

- 10 データ送受信装置
- 11 送信用シリアルポート
- 12 受信用シリアルポート
- 13 ドライバ
- 14 レシーバ
- 15 パラレルシリアル変換回路 (P/S回路)
- 16 シリアルパラレル変換回路(S/P回路)
- 17 PLL
- 18 CRU (クロック調整回路)
- 19 データセレクタ (データ選択回路)
- 20 クロックセレクタ(クロック選択回路)
- 21 データジェネレータ
- 22 データアナライザ
- 23 クロック変調器
- 30 データ送受信装置
- 31 デジタルブロック (データ処理回路)
- 32 論理セル (制御回路)
- 40 データ送受信装置
- 41 デジタルブロック(データ処理回路)
- 42 論理ブロック (制御回路)
- 50 データ送受信装置
- 5 1 ラッチ回路
- 52 データセレクタ
- 60 データ送受信装置
- 61 デジタルブロック (データ処理回路)
- 62 論理セル (制御回路)
- .70 データ送受信装置
- 71 デジタルブロック(データ処理回路)
- 72 論理ブロック (制御回路)

ページ: 32/E

73 OR回路

DIN 入力データ (第2のパラレルデータ)

DOUT 出力データ (第1のパラレルデータ)

TD 送信データ (第2のシリアルデータ)

RD 受信データ (第1のシリアルデータ)

RefCLK 基準クロック

CLK 内部クロック (第1のクロック信号)

RCLK リカバリクロック (第2のクロック信号)

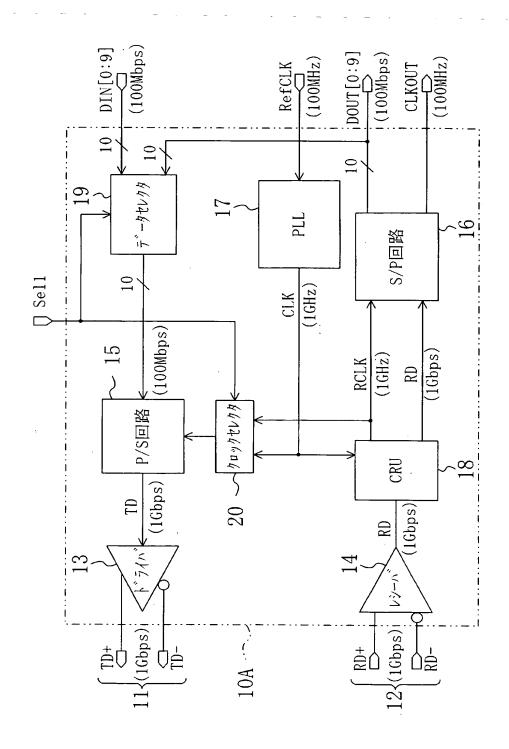
Sell 第1の選択信号

Sel2 第2の選択信号

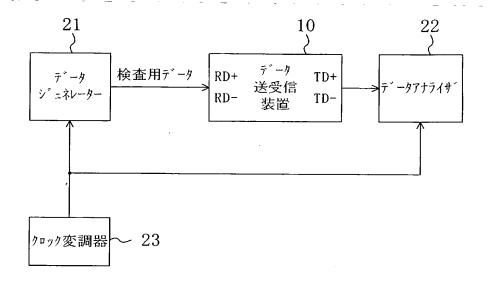
【書類名】

図面

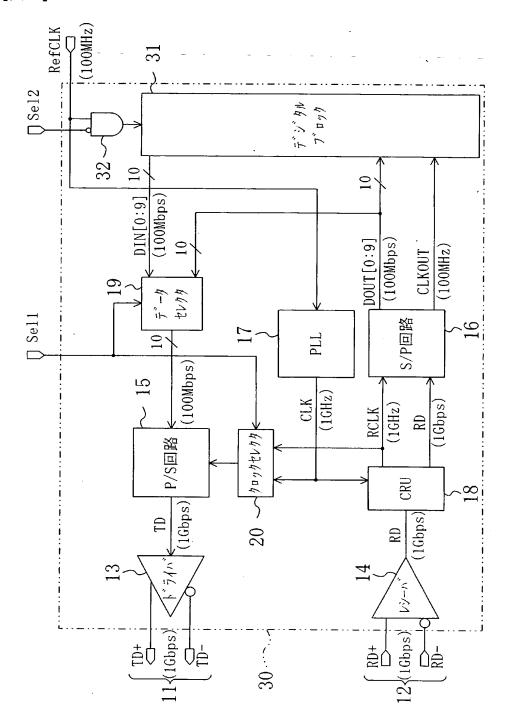
【図1】



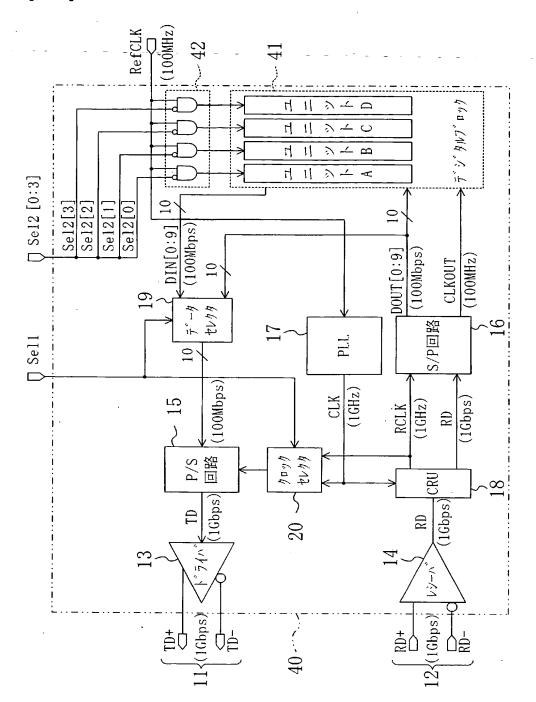
【図2】



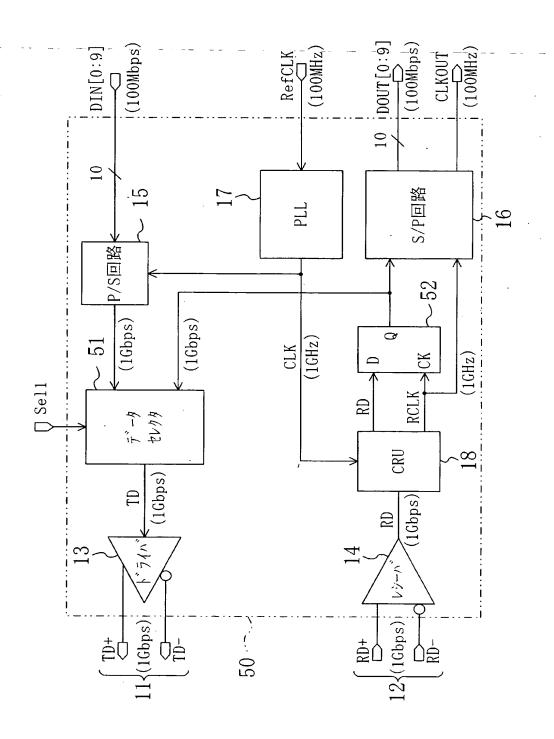
【図3】



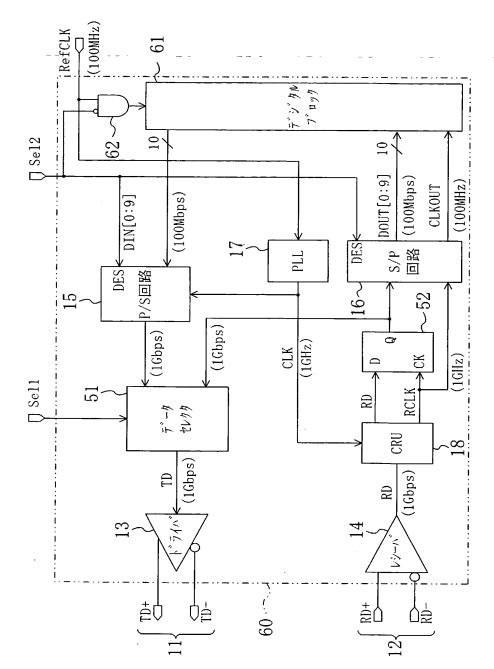
【図4】



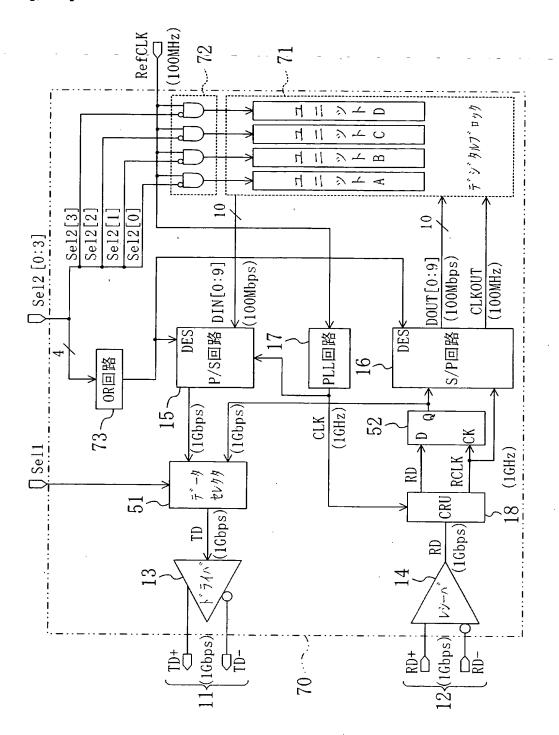
【図5】













【図8】

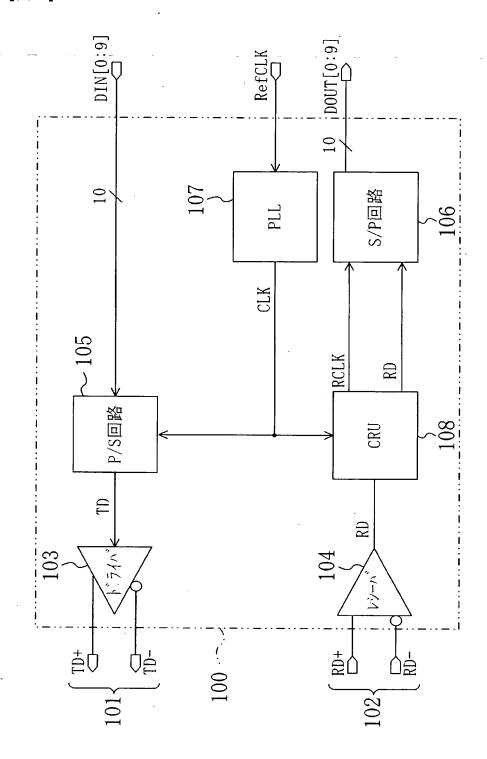
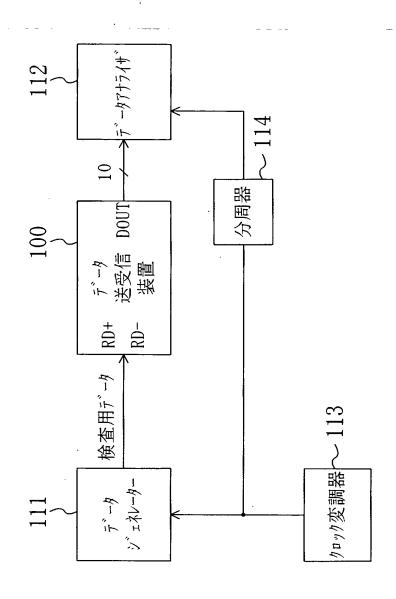




図9]





【書類名】

要約書

【要約】

- 【課題】 データ送受信装置のジッタトレランスを適切に測定できようにする。

【解決手段】 データ送受信装置10Aは、パラレルデータを送信用のシリアルデータ(送信データTD)に変換するパラレルシリアル変換回路15と、受信したシリアルデータ(受信データRD)をパラレルデータに返還するシリアルパラレル変換回路16と、入力データDIN[0:9]及び出力データDOUT[0:9]のいずれか一方を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力するデータセレクタ19と、内部クロックCLK及びリカバリクロックRCLKのいずれか一方を選択してパラレルシリアル変換回路15に入力するクロックセレクタ20とを備えている。ジッタトレランスを測定する場合には、パラレルシリアル変換回路15には、データセレクタ19から出力データDOUT[0:9]が入力され且つクロックセレクタ20からリカバリクロックRCLKが入力される

【選択図】 図1

## 特願2003-064376

## 出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日

住 所

新規登録 大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社